

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-147860

(P2012-147860A)

(43) 公開日 平成24年8月9日(2012.8.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 A	2 H 0 4 0
A 6 1 B 1/06 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 U	4 C 0 6 1
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	A 6 1 B 1/06 A	4 C 1 6 1
	G 0 2 B 23/24 Z	

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2011-7380 (P2011-7380)
 (22) 出願日 平成23年1月17日 (2011.1.17)

(71) 出願人 306037311
 富士フイルム株式会社
 東京都港区西麻布2丁目26番30号
 (74) 代理人 100115107
 弁理士 高松 猛
 (72) 発明者 下津 臣一
 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地
 富士フイルム株式会社内
 Fターム(参考) 2H040 BA10 BA23 CA03 CA11
 4C061 FF46 GG01 HH51 JJ17 NN01
 NN07 QQ04 QQ09 RR02 RR24
 YY14 YY18
 4C161 FF46 GG01 HH51 JJ17 NN01
 NN07 QQ04 QQ09 RR02 RR24
 YY14 YY18

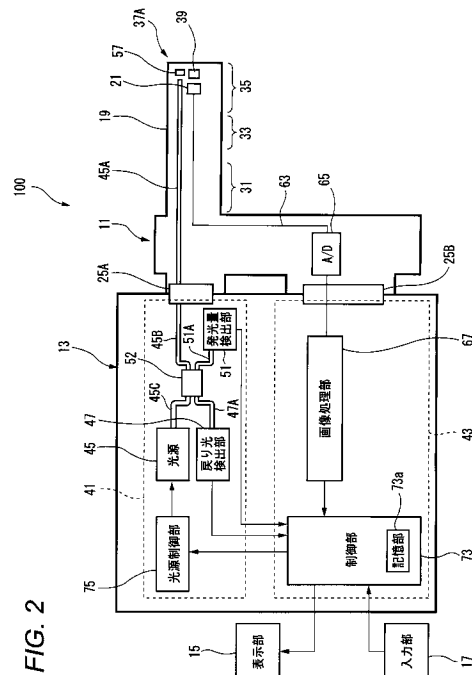
(54) 【発明の名称】 内視鏡装置及び内視鏡装置の安全管理方法

(57) 【要約】

【課題】 内視鏡の導光部の損傷を確実に容易に検出することが可能な内視鏡装置を提供する。

【解決手段】 内視鏡装置100の制御装置13は、内視鏡11の先端部35に供給する光を出射する光源45と、光源45から出射される光の一部を検出する発光量検出部51と、光源45から内視鏡11の光ファイバ45Aに入射されて先端部35まで伝送される光のうち、光ファイバ45Aから戻ってくる戻り光の一部を検出する戻り光検出部47と、発光量検出部51にて検出された光の光量情報と、戻り光検出部47によって検出された戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出し、算出した発光損失比の変化に基づいて、内視鏡11の光ファイバ45Aに損傷があるか否かを判定する制御部73とを備える。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

内視鏡の先端部に供給する光を出射する光源と、
前記光源から出射される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得部と、

前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記先端部まで伝送される光のうち、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光の一部を検出する戻り光検出部と、

前記光量情報と、前記戻り光検出部によって検出された戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出部と、

前記発光損失比算出部によって算出される前記発光損失比の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定部と、を備える内視鏡装置。

10

【請求項 2】

請求項 1 記載の内視鏡装置であって、

前記損傷判定部は、前記発光損失比の変化のパターンに応じて、当該損傷の種類も判定する内視鏡装置。

【請求項 3】

請求項 2 記載の内視鏡装置であって、

前記損傷判定部は、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上上昇し、当該上昇後の値が所定時間継続するパターンの場合には、前記損傷の種類が前記導光部の破断であると判定し、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上下降し、当該下降後の値が所定時間継続するパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の潰れであると判定し、前記発光損失比が閾値以上の増減を繰り返すパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の曲がりであると判定する内視鏡装置。

20

【請求項 4】

請求項 2 又は 3 記載の内視鏡装置であって、

前記損傷判定部によって判定された前記損傷の種類が、前記内視鏡の導光部の破断であった場合に前記光源から光の出射を停止又は光量を低下させる制御を行う光源制御部を備える内視鏡装置。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、

前記光量情報取得部、前記戻り光検出部、前記発光損失比算出部、及び前記損傷判定部は、前記内視鏡が接続される制御装置に内蔵される内視鏡装置。

30

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、

装着される前記内視鏡の識別情報を取得する内視鏡識別情報取得部と、

前記損傷判定部によって前記内視鏡の導光部に損傷があると判定された場合に、当該内視鏡の識別情報と前記損傷があることを示す情報とを対応付けて記憶部に記憶する記憶制御部と、

起動時に前記内視鏡識別情報取得部によって取得された前記識別情報に、前記損傷があることを示す情報が対応付けて前記記憶部に記憶されている場合に、警告を行う警告部と、を備える内視鏡装置。

40

【請求項 7】

請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置であって、

前記光源はレーザ光源であり、

前記導光部は 1 本の光ファイバである内視鏡装置。

【請求項 8】

内視鏡の先端部に光を供給する光源から出射される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得ステップと、

前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記内視鏡の先端部まで伝送される光のうち、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光のうちの一部を検出する戻り光検出ステ

50

ップと、

前記光量情報と、前記戻り光検出ステップによって検出した戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出ステップと、

前記発光損失比算出ステップにより算出される前記発光損失比の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定ステップと、を備える内視鏡装置の安全管理方法。

【請求項 9】

請求項 8 記載の内視鏡装置の安全管理方法であって、

前記損傷判定ステップでは、前記発光損失比の変化のパターンに応じて、当該損傷の種類も判定する内視鏡装置の安全管理方法。

10

【請求項 10】

請求項 9 記載の内視鏡装置の安全管理方法であって、

前記損傷判定ステップでは、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上上昇し、当該上昇後の値が所定時間継続するパターンの場合には、前記損傷の種類が前記導光部の破断であると判定し、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上下降し、当該下降後の値が所定時間継続するパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の潰れであると判定し、前記発光損失比が閾値以上の増減を繰り返すパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の曲がりであると判定する内視鏡装置の安全管理方法。

【請求項 11】

請求項 9 又は 10 記載の内視鏡装置の安全管理方法であって、

前記損傷判定ステップによって判定した前記損傷の種類が、前記内視鏡の導光部の破断であった場合に前記光源から光の出射を停止又は光量を低下させる制御を行う光源制御ステップを備える内視鏡装置の安全管理方法。

20

【請求項 12】

請求項 8 ~ 11 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置の安全管理方法であって、

前記内視鏡装置に装着される前記内視鏡の識別情報を取得する内視鏡識別情報取得ステップと、

前記損傷判定ステップによって前記内視鏡の導光部に損傷があると判定された場合に、当該内視鏡の識別情報と前記損傷があることを示す情報とを対応付けて記憶部に記憶する記憶制御ステップと、

30

起動時に取得した前記識別情報に、前記損傷があることを示す情報が対応付けて前記記憶部に記憶されている場合に、警告を行う警告ステップと、を備える内視鏡装置の安全管理方法。

【請求項 13】

請求項 8 ~ 12 のいずれか 1 項記載の内視鏡装置の安全管理方法であって、

前記光源はレーザ光源であり、

前記導光部は 1 本の光ファイバである内視鏡装置の安全管理方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡装置及び内視鏡装置の安全管理方法に関する。

40

【背景技術】

【0002】

医療用分野において、患者の体内等の被検体の内部を観察するために、内視鏡が広く用いられている。このような内視鏡は、湾曲自在な湾曲部と硬質の先端部とを先端側に有して被検体の内部に挿入される細長の挿入部を備え、挿入部の先端には観察手段が設けられている。

【0003】

そして、被検体の内部に挿入部を挿入して基端側の操作部で湾曲部を湾曲させて先端の向きを調整することで、被検体の内部において、先端の観察手段によって所望の観察位置を

50

観察することが可能となっている。

【0004】

一方、内視鏡によって観察する被検体の内部は、観察手段によって観察するのに十分な明るさを有していないことが多い。このため、内視鏡には、被検体の内部を照明するための照明装置が内蔵されている。

【0005】

このような照明装置としては、挿入部の基端側に設けられて励起光としてレーザ光を発する光源部と、挿入部の基端から先端に配設されて光源から発せられたレーザ光を導光する導光部としてのライトガイドと、挿入部の先端に設けられてライトガイドによって導光されたレーザ光を励起光として照明光を発する蛍光部材とを備えるものが提案されている

10

【0006】

このような照明装置によれば、ハロゲンランプ等の光源を使用した場合に比べて小型で消費電力を抑えることができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特開2006-296656号公報

【特許文献2】特開2006-288535号公報

【発明の概要】

20

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、特許文献1、2の内視鏡装置において、挿入部は被検体の内部に直接挿入する部位であり、その先端側に位置する湾曲部や、更に先端側に位置する先端部等は、挿入時に被検体からの抵抗によって損傷を受け易い部位である。

【0009】

特に、湾曲部は、外部との気密性や水密性を確保しつつ、基端側からの操作によって所定の方向に湾曲可能な構造にする必要があり、複雑な構造で、それ故に損傷を受け易い部位である。そして、これら挿入部の内、先端側に位置する湾曲部や先端部が損傷した場合には、内部に配設されたライトガイドが損傷するおそれがあり、基端側から導光された励起光であるレーザ光がライトガイドから漏れ、その漏れ光によって、挿入部に内包された部材が損傷を受けるおそれがある。

30

【0010】

ライトガイドの損傷を検出するために、ライトガイドから出射される光量を常時モニタすることが考えられる。しかし、一般に、内視鏡照明は、撮影条件によって照明光強度を逐次変化させているため、ライトガイドから出射される光量をモニタするだけでは、ライトガイドの損傷による光量変化なのか、照明光強度制御による光量変化なのかを区別することが難しく、損傷を検出することが難しい。

【0011】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡の導光部の損傷を確実に検出して安全性を高めることが可能な内視鏡装置及び内視鏡装置の安全管理方法を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明の内視鏡装置は、内視鏡の先端部に供給する光を出射する光源と、前記光源から出射される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得部と、前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記先端部まで伝送される光のうち、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光の一部を検出する戻り光検出部と、前記光量情報と、前記戻り光検出部によって検出された戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出部と、前記発光損失比算出部によって算出される前記発光損失比

50

の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定部と、を備えるものである。

【0013】

本発明の内視鏡導光部の安全管理方法は、内視鏡の先端部に光を供給する光源から出射される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得ステップと、前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記内視鏡の先端部まで伝送される光のうち、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光のうちの一部を検出する戻り光検出ステップと、前記光量情報と、前記戻り光検出ステップによって検出した戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出ステップと、前記発光損失比算出ステップにより算出される前記発光損失比の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定ステップと、を備えるものである。

10

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、内視鏡の導光部の損傷を確実に検出して安全性を高めることが可能な内視鏡装置及び内視鏡装置の安全管理方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の一実施形態を説明するための内視鏡装置100の概略構成を示す外観図

【図2】図1に示す内視鏡装置100における内視鏡11と制御装置13の内部構成を示す図

20

【図3】図1に示す内視鏡装置100における内視鏡11の光ファイバ45Aに破断による損傷があった場合の発光損失比の時間変化を例示した図

【図4】図1に示す内視鏡装置100における内視鏡11の光ファイバ45Aに曲げによる損傷があった場合の発光損失比の時間変化を例示した図

【図5】図1に示す内視鏡装置100における内視鏡11の光ファイバ45Aに潰れによる損傷があった場合の発光損失比の時間変化を例示した図

【図6】図1に示す内視鏡装置100の動作を説明するためのフローチャート

【図7】図2に示す内視鏡装置の変形例を示す図

【発明を実施するための形態】

【0016】

30

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。

【0017】

図1は、本発明の一実施形態を説明するための内視鏡装置100の概略構成を示す外観図である。図2は、図1に示す内視鏡装置100における内視鏡11と制御装置13の内部構成を示す図である。

【0018】

内視鏡装置100は、内視鏡11と、この内視鏡11が接続される制御装置13と、画像情報等を表示する表示部15と、入力操作を受け付ける入力部17とを備える。内視鏡11は、内視鏡挿入部19の先端から照明光を出射する照明光学系と、被観察領域を撮像する撮像素子21（図2参照）を含む撮像光学系とを有する、電子内視鏡である。

40

【0019】

内視鏡11は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部19と、内視鏡挿入部19の先端の湾曲操作や観察のための操作を行う操作部23と、内視鏡11を制御装置13に着脱自在に接続するコネクタ部25A、25Bとを備える。

【0020】

なお、図示はしないが、操作部23及び内視鏡挿入部19の内部には、組織採取用処置具等を挿入する鉗子チャンネルや、送気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。

【0021】

内視鏡挿入部19は、可撓性を持つ軟性部31と、湾曲部33と、先端部（以降、内視

50

鏡先端部とも呼称する) 35 とを備える。

【0022】

内視鏡先端部 35 には、図 2 に示すように、被観察領域へ光を照射する照射口 37A と、被観察領域の画像情報を取得する CCD (Charge Coupled Device) イメージセンサや CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) イメージセンサ等の撮像素子 21 と、撮像素子 21 の受光面前方に配置される対物レンズユニット 39 とが設けられている。また、内視鏡挿入部 19 の照射口 37A には、カバーガラスやレンズ (不図示) が配置される。

【0023】

内視鏡挿入部 19 内には、コネクタ部 25A から先端部 35 まで光を導く導光部としての光ファイバ 45A と、撮像素子 21 にスコープケーブル 63 によって接続され、撮像素子 21 から出力される撮像画像信号をデジタル信号に変換する AD 変換器 65 とが設けられている。光ファイバ 45A は、シングルモードファイバ、マルチモードファイバ等の 1 本の光ファイバであり、非バンドル型である。

10

【0024】

先端部 35 には、光ファイバ 45A と照射口 37A との間に蛍光体 57 が設けられており、光ファイバ 45A を伝送されてきた光が蛍光体 57 に入射すると、蛍光体 57 が励起されて照射口 37A から外部へと照明光が出射される。

【0025】

湾曲部 33 は、軟性部 31 と先端部 35 との間に設けられ、操作部 23 に配置されたアングルノブ 22 の回動操作により湾曲自在にされている。

20

【0026】

この湾曲部 33 は、内視鏡 11 が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき、内視鏡先端部 35 の照射口 37A 及び撮像素子 21 の観察方向を、所望の観察部位に向けることができる。

【0027】

制御装置 13 は、内視鏡先端部 35 の照射口 37A に供給する光を発生する光源装置 41 と、撮像素子 21 からの撮像画像信号 (AD 変換器 65 でデジタル変換後の撮像画像信号) を画像処理するプロセッサ 43 とを備え、これらはコネクタ部 25A, 25B を介して内視鏡 11 と接続される。

30

【0028】

また、プロセッサ 43 には、前述の表示部 15 と入力部 17 が接続されている。プロセッサ 43 は、内視鏡 11 の操作部 23 や入力部 17 からの指示に基づいて、内視鏡 11 から伝送されてくる撮像信号を画像処理し、表示用画像を生成して表示部 15 に表示させる。

【0029】

光源装置 41 は、内視鏡先端部 35 に伝送する光を出射する光源 45 と、光源 45 を制御する光源制御部 75 と、光源 45 から出射された光の一部を検出する発光量検出部 51 と、光源 45 から出射されて内視鏡 11 の光ファイバ 45A に入射された光のうち、光源装置 41 に戻ってくる戻り光の一部を検出する戻り光検出部 47 と、光源 45 に接続される光ファイバ 45C と、戻り光検出部 47 に接続される光ファイバ 47A と、発光量検出部 51 に接続される光ファイバ 51A と、コネクタ部 25A に接続される光ファイバ 45B と、光ファイバ 45B, 45C, 47A, 51A をそれぞれ光学的に接続するファイバカプラ 52 とを備える。

40

【0030】

光源 45 は、LD (Laser Diode)、LED (Light Emitting Diode) 等によって所定波長域の光を光ファイバ 45C に出射する。

【0031】

ファイバカプラ 52 は、光ファイバ 45C を伝送されてきた光の一部を光ファイバ 51A に伝送し、当該光の残りを光ファイバ 45B に伝送するように構成される。また、ファ

50

イバカブラ 5 2 は、光ファイバ 4 5 B に伝送されて、光ファイバ 4 5 B から光ファイバ 4 5 A に伝送された光のうち、光ファイバ 4 5 A からファイバカブラ 5 2 に戻ってくる光（戻り光）の一部を光ファイバ 4 7 A に伝送し、当該戻り光の残りを光ファイバ 4 5 C に伝送するように構成される。

【 0 0 3 2 】

発光量検出部 5 1 は、例えばフォトダイオードであり、光源 4 5 から出射された光の一部を受光し、その光の光量に応じた信号を、光源 4 5 から出射された光に対応する数値を示す光量情報として制御部 7 3 に出力する。

【 0 0 3 3 】

戻り光検出部 4 7 は、例えばフォトダイオードであり、光源 4 5 から出射されて内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A に入射された光のうち、光源装置 4 1 に戻ってくる戻り光の一部を受光し、受光した光の光量に応じた信号を、当該戻り光の光量を示す光量情報として制御部 7 3 に出力する。

10

【 0 0 3 4 】

プロセッサ 4 3 は、内視鏡 1 1 の A D 変換器 6 5 に接続され、A D 変換器 6 5 から出力される撮像画像信号を画像処理して表示用画像等を生成する画像処理部 6 7 と、制御装置 1 3 全体を統括制御する制御部 7 3 とを備える。

【 0 0 3 5 】

制御部 7 3 は、光源制御部 7 5 を制御して、光源 4 5 からの光の出射のオンオフ制御や発光量制御等を行う。また、制御部 7 3 には、戻り光検出部 4 7 によって検出された戻り光の光量情報と、発光量検出部 5 1 によって検出された光源光の光量情報とが入力される。

20

【 0 0 3 6 】

制御部 7 3 は、戻り光検出部 4 7 によって検出された戻り光の光量情報と、発光量検出部 5 1 によって検出された光源光の光量情報との比（例えば、光源光の光量情報に対する、戻り光の光量情報の割合を % で示したもの）である発光損失比を算出し、この発光損失比の変化に基づいて、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A に損傷があるか否かを判定し、その判定結果に応じた制御を実施する。

【 0 0 3 7 】

例えば、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A に破断による損傷が発生した場合には、その破断位置において戻り光が多く発生する。つまり、この場合には、図 3 に示すように、破断が起きた時刻 t_1 以降、発光損失比が例えば 3 % ~ 7 % 程度の範囲で急激に上昇し、その後、破断前の値に戻ることはない。

30

【 0 0 3 8 】

そこで、制御部 7 3 は、所定時刻おきに上記発光損失比を算出してこれを履歴として記憶しておき、この履歴を解析する。そして、発光損失比があるタイミングで閾値以上上昇して所定時間戻らない場合には、光ファイバ 4 5 A に破断による損傷があると判定する。

【 0 0 3 9 】

また、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A に曲げによる損傷が発生した場合には、その曲げ位置において戻り光が増減を繰り返す。つまり、この場合には、図 4 に示すように、曲げが起きた時刻 t_1 以降、発光損失比が最大幅数 % ~ 数十 % 程度の範囲で増減を繰り返し、一定の値をとることはない。

40

【 0 0 4 0 】

そこで、制御部 7 3 は、発光損失比の履歴を解析し、発光損失比が閾値以上の増減を繰り返していることを検出した場合には、光ファイバ 4 5 A に曲げによる損傷があると判定する。

【 0 0 4 1 】

また、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A に潰れによる損傷が発生した場合には、その潰れ位置において戻り光が遮られる。つまり、この場合には、図 5 に示すように、潰れが起きた時刻 t_1 以降、発光損失比が急激に低下し、その後、潰れ前の値に戻ることはない。

50

【 0 0 4 2 】

そこで、制御部 7 3 は、発光損失比の履歴を解析し、発光損失比があるタイミングで閾値以上低下して所定時間戻らない場合には、光ファイバ 4 5 A に潰れによる損傷があると判定する。

【 0 0 4 3 】

このように、制御部 7 3 は、発光損失比の変化をモニタすることで、光ファイバ 4 5 A に損傷があるか否かだけでなく、損傷があった場合には、発光損失比の変化のパターンに応じて、その損傷の内容をも判定することができる。

【 0 0 4 4 】

次に、内視鏡装置 1 0 0 の動作について説明する。図 6 は、図 1 に示す内視鏡装置 1 0 0 の動作を説明するためのフローチャートである。

10

【 0 0 4 5 】

光源 4 5 から光が出射されると、この光が光ファイバ 4 5 C を伝送されてファイバカップラ 5 2 に到達し、ここでのその一部（ここでは全体の 1 % とする）が光ファイバ 5 1 A に入射され、残りの 9 9 % が光ファイバ 4 5 B に入射される。光ファイバ 5 1 A に入射した光は、発光量検出部 5 1 に入射し、ここでその光量が検出され、その光量を示す発光量の光量情報が制御部 7 3 によって取得される（ステップ S 1）。

【 0 0 4 6 】

光ファイバ 4 5 B に入射された光は光ファイバ 4 5 A に入射され、先端部 3 5 まで伝送されて、蛍光体 5 7 に入射する。光ファイバ 4 5 A の終端部では戻り光（当該終端部に達した光の例えば 3 % 程度の光量）が発生し、この戻り光は、光ファイバ 4 5 A を伝送されて光ファイバ 4 5 B に入射する。

20

【 0 0 4 7 】

光ファイバ 4 5 B に入射された戻り光は、その一部（ここでは全体の 1 % とする）が光ファイバ 4 7 A に入射され、残りの 9 9 % が光ファイバ 4 5 C に入射される。戻り光は、光源 4 5 から出射される光に対して非常に少ない光量であるため、光ファイバ 4 5 C に入射されても問題はない。光ファイバ 4 7 A に入射した光は、戻り光検出部 4 7 に入射し、ここでその光量が検出され、その光量を示す戻り光の光量情報が制御部 7 3 によって取得される（ステップ S 2）。

【 0 0 4 8 】

次に、制御部 7 3 は、ステップ S 1 で取得した発光量の光量情報と、ステップ S 2 で取得した戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出し、これを内部の記憶部 7 3 a に記憶する（ステップ S 3）。

30

【 0 0 4 9 】

次に、制御部 7 3 は、記憶部 7 3 a に記憶されている発光損失比の履歴を解析し（ステップ S 4）、その解析結果に基づいて、内視鏡 1 1 に内蔵される光ファイバ 4 5 A に損傷があるか否かを判定する（ステップ S 5）。

【 0 0 5 0 】

例えば、制御部 7 3 は、発光損失比が、ある時刻において当該時刻よりも前の時刻で得られた発光損失比に対して閾値 $T_h 1$ 以上上昇していた場合、又は、発光損失比が、ある時刻において当該時刻よりも前の時刻で得られた発光損失比に対して閾値 $T_h 1$ 以上下降していた場合、つまり、発光損失比がある時刻で大きく変化していたときには、内視鏡 1 1 に内蔵される光ファイバ 4 5 A に損傷があると判定する。閾値 $T_h 1$ については、光ファイバ 4 5 A に任意のタイミングで“破断”、“曲げ”、“潰れ”の各損傷を与えたときの発光損失比の時間変化を事前に求めておき、各損傷が発生した時点での発光損失比の増減量のうち最も小さい値を閾値 $T_h 1$ とすればよい。このようにすることで、閾値 $T_h 1$ 以上の発光損失比の変化があった場合には、“破断”、“曲げ”、“潰れ”のいずれかの損傷が起きていると判断することができる。

40

【 0 0 5 1 】

一方、制御部 7 3 は、発光損失比が、ある時刻において当該時刻よりも前の時刻で得ら

50

れた発光損失比に対して閾値 $T_h 1$ 以上上昇していない場合、又は、発光損失比が、ある時刻において当該時刻よりも前の時刻で得られた発光損失比に対して閾値 $T_h 1$ 以上下降していない場合、つまり、発光損失比がほぼ一定で推移している場合には、内視鏡 1 1 に内蔵される光ファイバ 4 5 A に損傷がないと判定する。

【 0 0 5 2 】

ステップ S 5 において光ファイバ 4 5 A に損傷があると判定した場合、制御部 7 3 は、その損傷の種類を判定可能か否か、を判定する (ステップ S 6)。

【 0 0 5 3 】

例えば、ステップ S 3 で算出した発光損失比が、その直前に算出した発光損失比に対して閾値 $T_h 1$ 以上上昇していたり、閾値 $T_h 1$ 以上下降していたりした場合でも、図 3 ~ 5 に示したように、これ以降の時刻 (時刻 $t 1$ 以降の時刻) において算出される発光損失比が一定値になるか、増減するかによって、損傷の種類は異なる。

10

【 0 0 5 4 】

そのため、光ファイバ 4 5 A に損傷があると判定しても、その判定した時点が、ちょうど損傷が起きた時点であった場合には、損傷の種類までは判定することができない。したがって、損傷の種類を判定するには、発光損失比に大きな変化がってから所定期間における発光損失比の推移を見る必要がある。

【 0 0 5 5 】

このために、ステップ S 6 では、発光損失比が閾値 $T_h 1$ 以上上昇した時刻、発光損失比が閾値 $T_h 1$ 以上下降した時刻から上記所定期間が経過したか否かを判定し、上記所定期間が経過している場合には、損傷の内容を判定可能であると判定してステップ S 7 に処理を移行し、上記所定期間が経過していない場合には、損傷の内容を判定不可能であると判定してステップ S 1 に処理を移行する。

20

【 0 0 5 6 】

ステップ S 7 では、発光損失比が閾値 $T_h 1$ 以上上昇してから所定期間の間、発光損失比がほぼ変化していない場合 (図 3 に示すような場合) には、損傷の種類が光ファイバ 4 5 A の破断によるものであると判定される。

【 0 0 5 7 】

また、発光損失比が閾値 $T_h 2$ 以上下降してから所定期間の間、発光損失比がほぼ変化していない場合 (図 5 に示すような場合) には、損傷の種類が光ファイバ 4 5 A の潰れによるものであると判定される。

30

【 0 0 5 8 】

また、発光損失比が閾値 $T_h 1$ 以上上昇又は発光損失比が閾値 $T_h 1$ 以上下降してから所定期間の間、発光損失比が閾値 $T_h 2$ 以上の増減を繰り返している場合 (図 4 に示すような場合) には、損傷の種類が光ファイバ 4 5 A の曲げによるものであると判定される。閾値 $T_h 2$ は、光ファイバ 4 5 A に “曲げ” の損失を与えたときの発光損失比の変化を予め求めておき、この変化に応じて決めればよい。

【 0 0 5 9 】

ステップ S 7 の判定の結果、損傷の種類が “破断” であった場合 (ステップ S 8 : 破断)、制御部 7 3 は、光源制御部 7 5 に対して光源 4 5 からの光の出射を停止させる指示を出し、この指示により、光源 4 5 からの光の出射が停止される (ステップ S 9)。なお、制御部 7 3 は、損傷の種類が “破断” であった場合に、光源制御部 7 5 に対して光源 4 5 から出射させる光量を安全性が確保される程度に少なくする指示を行って、光源 4 5 からの出射光量を落とすようにしてもよい。

40

【 0 0 6 0 】

ステップ S 9 で光源 4 5 が OFF になった後、制御部 7 3 は、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A が破断によって損傷していることを示すメッセージを表示部 1 5 に表示させて、内視鏡装置 1 0 0 の使用者に対して警告を行う (ステップ S 1 0)。

【 0 0 6 1 】

一方、損傷の種類が “曲げ” 又は “潰れ” であった場合は、“破断” のときに比べて、

50

光源 4 5 からの光が内視鏡挿入部 1 9 内に漏れだすといった危険性は低い。また、光源 4 5 からの光が先端部 3 5 までには到達するため、内視鏡画像が多少は暗くなるものの、検査を継続することは可能である。

【 0 0 6 2 】

そのため、ステップ S 7 の判定の結果、損傷の種類が“ 曲げ ” 又は “ 潰れ ” であった場合（ステップ S 8 : 曲げ, 潰れ）、制御部 7 3 は、光源 4 5 は OFF にせず（又は光源 4 5 から出射させる光の光量を落とさずに）、内視鏡 1 1 の光ファイバ 4 5 A が曲げ又は潰れによって損傷していることを示すメッセージを表示部 1 5 に表示させて、内視鏡装置 1 0 0 の使用者（術者）に対して警告を行う（ステップ S 1 1）。ステップ S 1 1 の後は、ステップ S 1 以降の処理が行なわれる。これにより、術者は自身の判断により内視鏡検査を継続して行うことができる。

10

【 0 0 6 3 】

以上のように、内視鏡装置 1 0 0 は、光源 4 5 から発光される光の発光量に対する、光ファイバ 4 5 A から戻ってくる戻り光の光量の割合を、発光損失比として算出し、この発光損失比の変化に基づいて、光ファイバ 4 5 A に損傷があるか否かを判定する。

【 0 0 6 4 】

光源 4 5 から出射される光の光量が逐次変化する場合でも、光ファイバ 4 5 A に損傷がなければ、発光損失比は一定の値となる。つまり、発光損失比が変化するのは、光ファイバ 4 5 A に損傷が発生しているときだけである。内視鏡装置 1 0 0 によれば、光ファイバ 4 5 A の損傷を、この発光損失比の変化を見るだけで検出することができ、確実に容易に光ファイバ 4 5 A の損傷を検出することができる。

20

【 0 0 6 5 】

また、内視鏡装置 1 0 0 によれば、光ファイバ 4 5 A に損傷があると判定した場合に、その損傷の種類も判定することができる。そして、その損傷の種類が“ 破断 ” の場合には、光源 4 5 を OFF 又は光量を落として警告を行うため、内視鏡 1 1 の安全性を確保することができる。

【 0 0 6 6 】

また、損傷の種類が“ 曲げ ” 又は “ 潰れ ” の場合には、光源 4 5 を OFF せずに又は光量を落とさずに警告を行って検査を継続できるようにしているため、術者の判断で検査を継続することもでき、内視鏡検査効率が低下するのを防ぐことができる。

30

【 0 0 6 7 】

また、内視鏡装置 1 0 0 によれば、内視鏡 1 1 の構成は従来と変更する必要がないため、既存の内視鏡 1 1 をそのまま使用することができ、内視鏡装置 1 0 0 の導入コストを低く抑えることができる。

【 0 0 6 8 】

なお、図 6 のフローチャートにおいて、ステップ S 6、S 7、S 8、S 1 1 を省略し、ステップ S 5 : YES の後にステップ S 9 に移行するようにしてもよい。つまり、光ファイバ 4 5 A に損傷があるか否かを判定し、損傷があると判定した場合は、その損傷の種類に関わらず、光源 4 5 を OFF にして警告を行うようにしてもよい。

【 0 0 6 9 】

ステップ S 1 0 やステップ S 1 1 にて警告を行うことで、損傷のあった内視鏡 1 1 は次回の検査には通常使用されないと思われるが、何らかの理由により、その損傷のあった内視鏡 1 1 を再び使用してしまうことも考えられる。

40

【 0 0 7 0 】

内視鏡装置 1 0 0 では、発光損失比の変化に基づいて、光ファイバ 4 5 A の損傷の有無を判定している。このため、元々損傷のある内視鏡 1 1 については、その損傷内容が“ 破断 ” や “ 曲げ ” であった場合には、発光損失比が元々高い値や低い値にあり、変化しないため、損傷を検出することができない。

【 0 0 7 1 】

そこで、一旦損傷があると判定された内視鏡 1 1 に対しては、その内視鏡 1 1 の識別情

50

報と、損傷があることを示す情報とを対応付けて記憶部 7 3 a に記憶しておく。

【 0 0 7 2 】

例えば、図 6 のフローチャートにおいてステップ S 5 : Y E S のときに、制御部 7 3 が、内視鏡 1 1 から識別情報を取得し、その識別情報と、損傷があることを示す損傷有り情報とを対応付けて記憶部 7 3 a に記憶しておく。

【 0 0 7 3 】

そして、内視鏡 1 1 が装着された制御装置 1 3 の起動時には、制御部 7 3 が、内視鏡 1 1 から識別情報を取得し、当該識別情報に損傷有り情報に対応付けて記憶されていた場合には、“内視鏡の光ファイバが損傷しています。交換してください”等のメッセージを表示部 1 5 に表示させて、警告を行って、光源 4 5 からの発光を停止させる処理を行えばよい。

10

【 0 0 7 4 】

このようにすることで、損傷がある内視鏡 1 1 が使用されてしまう可能性を減らすことができ、安全性を更に高めることができる。

【 0 0 7 5 】

なお、図 2 に示す内視鏡装置 1 0 0 において、発光量検出部 5 1 と光ファイバ 5 1 A は省略することができる。

【 0 0 7 6 】

この場合は、制御部 7 3 が、光源 4 5 から出射される光の光量を示す光量情報を光源制御部 7 5 から取得し、この光量情報と、戻り光検出部 4 7 によって検出された戻り光の光量情報との比を発光損失比として算出すればよい。

20

【 0 0 7 7 】

又は、光源 4 5 から出射される光の光量は、光源 4 5 を駆動する際の駆動電流値と対応する（相関がある）ため、この駆動電流値を光源制御部 7 5 から取得し、この駆動電流値と、戻り光検出部 4 7 によって検出された戻り光の光量情報との比を発光損失比として算出してもよい。

【 0 0 7 8 】

このようにすることで、光源装置 4 1 内の構成を簡略化することができ、コストを削減することができる。また、発光量検出部 5 1 を省略できるため、光源 4 5 から出射された光を全て光ファイバ 4 5 A に入射させることができ、光量の増加を図ることができる。

30

【 0 0 7 9 】

図 7 は、図 2 に示す内視鏡装置の変形例である内視鏡装置 2 0 0 の制御装置 1 3 と内視鏡 1 1 の内部構成を示す図である。図 7 において図 2 と同じ構成には同一符号を付してある。

【 0 0 8 0 】

図 7 に示す内視鏡装置 2 0 0 は、光源装置 4 1 に、光源 4 5 から出射される光を光ファイバ 4 5 C 側の第一方向とその方向に直交する第二方向に 2 分岐する分岐ミラー 5 3 を追加し、光ファイバ 5 1 A を削除し、発光量検出部 5 1 が、分岐ミラー 5 3 によって第二方向に分岐された光を受光して、その光量を検出するものとした点を除いては、図 2 に示す構成と同じである。

40

【 0 0 8 1 】

図 7 に示したような構成であっても、図 2 に示した内視鏡装置 1 0 0 と同じ効果を得ることができる。また、図 7 に示した構成によれば、光源装置 4 1 内の光ファイバの配線を簡略化することができる。

【 0 0 8 2 】

以上説明したように、本明細書には次の事項が開示されている。

【 0 0 8 3 】

開示された内視鏡装置は、内視鏡の先端部に供給する光を出射する光源と、前記光源から出射される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得部と、前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記先端部まで伝送される光のうち

50

、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光の一部を検出する戻り光検出部と、前記光量情報と、前記戻り光検出部によって検出された戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出部と、前記発光損失比算出部によって算出される前記発光損失比の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定部と、を備えるものである。

【0084】

開示された内視鏡装置は、前記損傷判定部は、前記発光損失比の変化のパターンに応じて、当該損傷の種類も判定するものである。

【0085】

開示された内視鏡装置は、前記損傷判定部は、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上上昇し、当該上昇後の値が所定時間継続するパターンの場合には、前記損傷の種類が前記導光部の破断であると判定し、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上下降し、当該下降後の値が所定時間継続するパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の潰れであると判定し、前記発光損失比が閾値以上の増減を繰り返すパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の曲がりであると判定するものである。

10

【0086】

開示された内視鏡装置は、前記損傷判定部によって判定された前記損傷の種類が、前記内視鏡の導光部の破断であった場合に前記光源から光の射出を停止又は光量を低下させる制御を行う光源制御部を備えるものである。

【0087】

開示された内視鏡装置は、前記光量情報取得部、前記戻り光検出部、前記発光損失比算出部、及び前記損傷判定部は、前記内視鏡が接続される制御装置に内蔵されるものである。

20

【0088】

開示された内視鏡装置は、装着される前記内視鏡の識別情報を取得する内視鏡識別情報取得部と、前記損傷判定部によって前記内視鏡の導光部に損傷があると判定された場合に、当該内視鏡の識別情報と前記損傷があることを示す情報とを対応付けて記憶部に記憶する記憶制御部と、起動時に前記内視鏡識別情報取得部によって取得された前記識別情報に、前記損傷があることを示す情報が対応付けて前記記憶部に記憶されている場合に、警告を行う警告部と、を備えるものである。

30

【0089】

開示された内視鏡装置は、前記光源はレーザ光源であり、前記導光部は1本の光ファイバであるものである。

【0090】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、内視鏡の先端部に光を供給する光源から射出される光の光量に対応する数値を示す情報である光量情報を取得する光量情報取得ステップと、前記光源から前記内視鏡の導光部に入射されて前記内視鏡の先端部まで伝送される光のうち、前記内視鏡の導光部から戻ってくる戻り光のうちの一部を検出する戻り光検出ステップと、前記光量情報と、前記戻り光検出ステップによって検出した戻り光の光量情報との比である発光損失比を算出する発光損失比算出ステップと、前記発光損失比算出ステップにより算出される前記発光損失比の変化に基づいて、前記内視鏡の導光部に損傷があるか否かを判定する損傷判定ステップと、を備えるものである。

40

【0091】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、前記損傷判定ステップでは、前記発光損失比の変化のパターンに応じて、当該損傷の種類も判定するものである。

【0092】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、前記損傷判定ステップでは、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上上昇し、当該上昇後の値が所定時間継続するパターンの場合には、前記損傷の種類が前記導光部の破断であると判定し、前記発光損失比が任意のタイミングにて閾値以上下降し、当該下降後の値が所定時間継続するパターンの場合には前記

50

損傷の種類が前記導光部の潰れであると判定し、前記発光損失比が閾値以上の増減を繰り返すパターンの場合には前記損傷の種類が前記導光部の曲がりであると判定するものである。

【0093】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、前記損傷判定ステップによって判定した前記損傷の種類が、前記内視鏡の導光部の破断であった場合に前記光源から光の出射を停止又は光量を低下させる制御を行う光源制御ステップを備えるものである。

【0094】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、前記内視鏡装置に装着される前記内視鏡の識別情報を取得する内視鏡識別情報取得ステップと、前記損傷判定ステップによって前記内視鏡の導光部に損傷があると判定された場合に、当該内視鏡の識別情報と前記損傷があることを示す情報とを対応付けて記憶部に記憶する記憶制御ステップと、起動時に取得した前記識別情報に、前記損傷があることを示す情報が対応付けて前記記憶部に記憶されている場合に、警告を行う警告ステップと、を備えるものである。

10

【0095】

開示された内視鏡装置の安全管理方法は、前記光源はレーザ光源であり、前記導光部は1本の光ファイバであるものである。

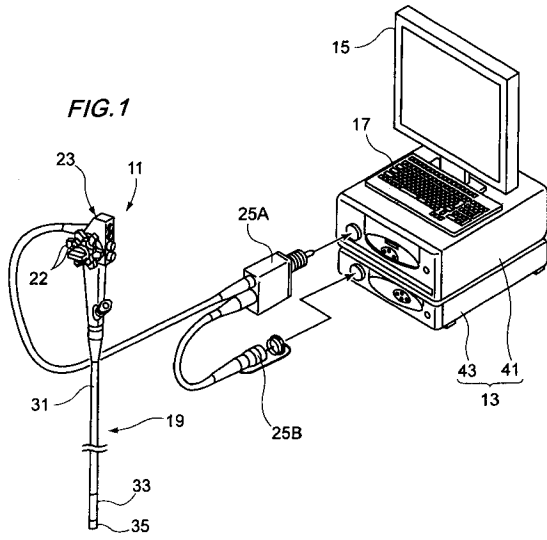
【符号の説明】

【0096】

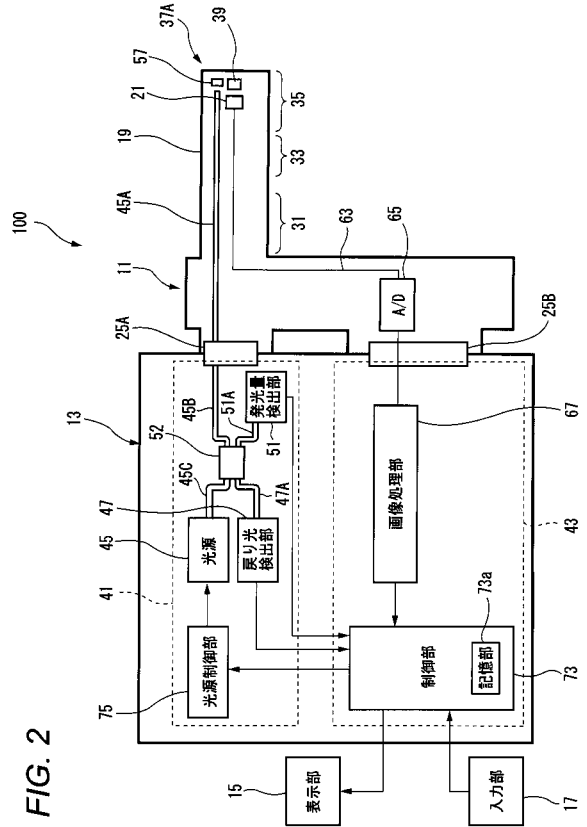
- 100 内視鏡装置
- 11 内視鏡
- 35 内視鏡先端部
- 45 光源
- 45A 光ファイバ(導光部)
- 47 戻り光検出部
- 51 発光量検出部
- 73 制御部

20

【 図 1 】

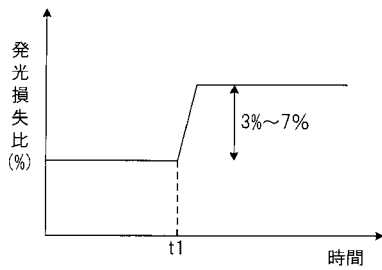


【 図 2 】



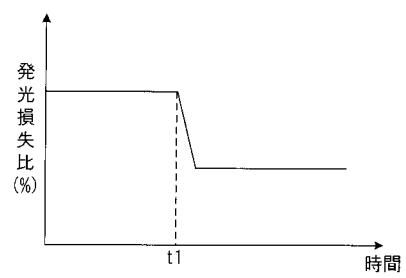
【 図 3 】

FIG. 3



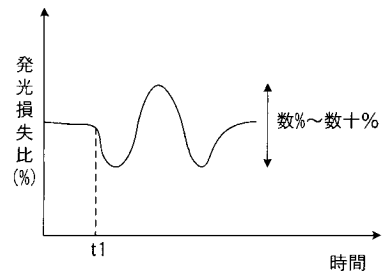
【 図 5 】

FIG. 5



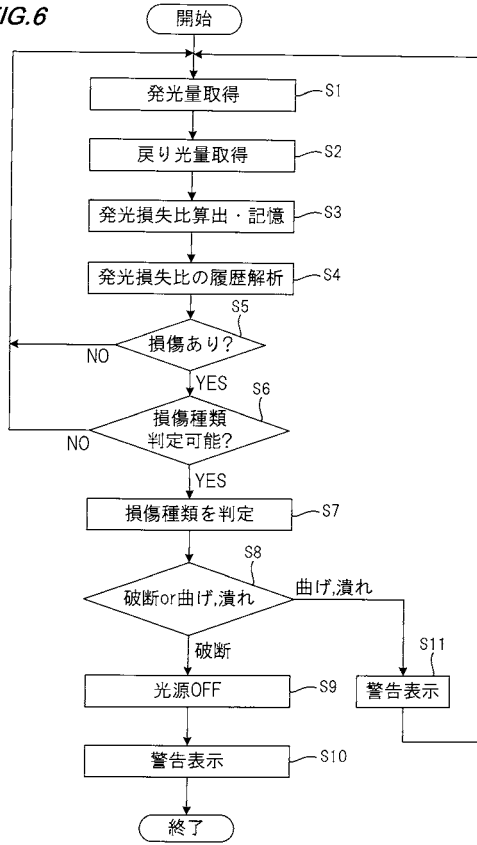
【 図 4 】

FIG. 4



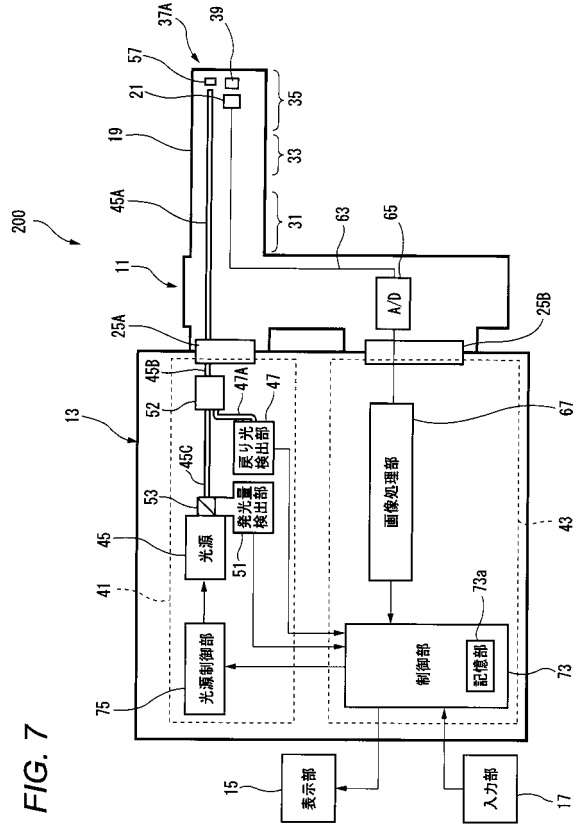
【 図 6 】

FIG.6



【 図 7 】

FIG.7



专利名称(译)	内窥镜装置和内窥镜装置的安全管理方法		
公开(公告)号	JP2012147860A	公开(公告)日	2012-08-09
申请号	JP2011007380	申请日	2011-01-17
[标]申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
[标]发明人	下津臣一		
发明人	下津 臣一		
IPC分类号	A61B1/00 A61B1/06 G02B23/24		
FI分类号	A61B1/00.300.A A61B1/00.300.U A61B1/06.A G02B23/24.Z A61B1/00.550 A61B1/00.640 A61B1/00.710 A61B1/00.732 A61B1/06.614 A61B1/07.730		
F-TERM分类号	2H040/BA10 2H040/BA23 2H040/CA03 2H040/CA11 4C061/FF46 4C061/GG01 4C061/HH51 4C061/JJ17 4C061/NN01 4C061/NN07 4C061/QQ04 4C061/QQ09 4C061/RR02 4C061/RR24 4C061/YY14 4C061/YY18 4C161/FF46 4C161/GG01 4C161/HH51 4C161/JJ17 4C161/NN01 4C161/NN07 4C161/QQ04 4C161/QQ09 4C161/RR02 4C161/RR24 4C161/YY14 4C161/YY18		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种内窥镜装置，该内窥镜装置能够确实且容易地检测出对内窥镜的导光部的损伤。内窥镜装置（100）的控制装置（13）检测发出要提供给内窥镜（11）的远端部（35）的光的光源（45），并检测从光源（45）发出的光的一部分的发光量检测。从光源45传输到内窥镜11的光纤45A并传输到远端部分35的光中，返回光检测单元47检测从光纤45A返回的一部分返回光。计算由发光量检测单元51检测到的光的光量信息与由返回光检测单元47检测到的返回光的光量信息的发光量比，并且计算出的发光损失比为控制单元73基于该变化确定内窥镜11的光纤45A是否损坏。[选择图]图2

